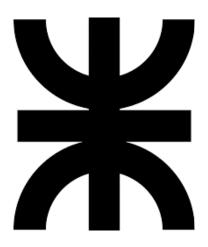
## Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional Córdoba

Ingeniería Electrónica



CATEDRA

# **Titulo**

**SUBTITULO** 

**DOCENTES** XXXXXXXXXX XXXXXXXX.

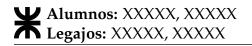
XXXXXXXXXX XXXXXXXX...

COMISIÓN XRX

ALUMNOS XXXXX XXXXX, XXXXX XXXXX. XXXXX

XXXXX XXXXX, XXXXX XXXXX. XXXXX

Córdoba, 26 de noviembre de 2023



# **CONTENIDO**

1.	Introducción	3
2.	Marco teorico	3
3.	3.2. Procedimiento	3 3 4 4 5
4.	4.3.1. Comportamiento de la compuerta	7 7 8 8 9
5.	5.1. Circuito    1      5.2. Procedimiento    1	l1 l1 l2
6.	6.1. Circuito	13 13 13
7.	7.1. Circuito    1      7.2. Procedimiento    1      7.3. Simulación    1	
8.	Sexta Parte	19
9.	9.1. Circuito	19 19 19
10.	10.1. Circuito    2      10.2. Procedimiento    2      10.3. Simulación    2	22 22 23 23



### 1. Introducción

### 2. Marco teorico

### 3. Primera Parte

#### 3.1. Circuito

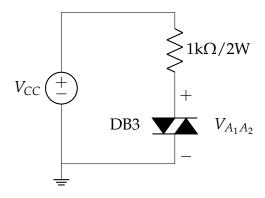


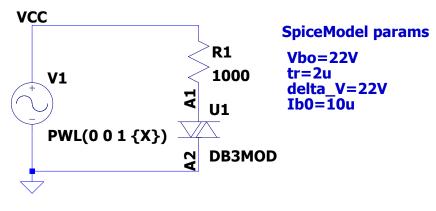
Figura 1: Circuito Primera Parte

- 1. Armar el circuito seleccionando un correcto valor de R en función del datasheet del DIAC.
- 2. Variar la tensión de alimentación (V1) desde 0V a 50V según la tabla que se observa aquí abajo.
- 3. Medir la corriente y caída de tensión en el DIAC.
- 4. Invertir los terminales del DIAC y repetir las variaciones y mediciones expresadas en el punto 1 y 2



## 3.3. Calculo de R

### 3.4. Simulación



.tran 0 1 0 0.05ms

Figura 2: Circuito simulado

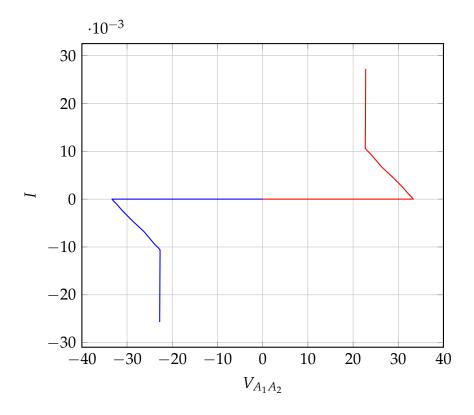


Figura 3: Resultados simulación

Fecha: 2023-11-26

Cátedra: XXXX (XRX)

# 3.5. Experimental

$V_{CC}$	$V_{A_1A_2}$	I
5	5	0
10	10	1 μΑ
15	15	1.5 μA
20	20	2 μΑ
22	22	2.2 μA
24	24	2.4 μA
26	26	2.6 μA
28	28	2.7 μΑ
30	30	3 µA
32	32	3.2 µA
33.4	23.2	10.5 mA
34	23.2	11.1 mA
35	23.0	12.3 mA
35.5	22.9	12.8 mA
36	22.8	13.5 mA
37	22.7	14.7 mA
38	22.6	15.8 mA
40	22.5	18.1 mA
42	22.2	20.7 mA
45	22	23.7 mA
50	22.1	29.1 mA
55	22.3	34.6 mA
60	22.5	40.2 mA
63	22.6	43.5 mA

Cuadro 1: Mediciones tomadas

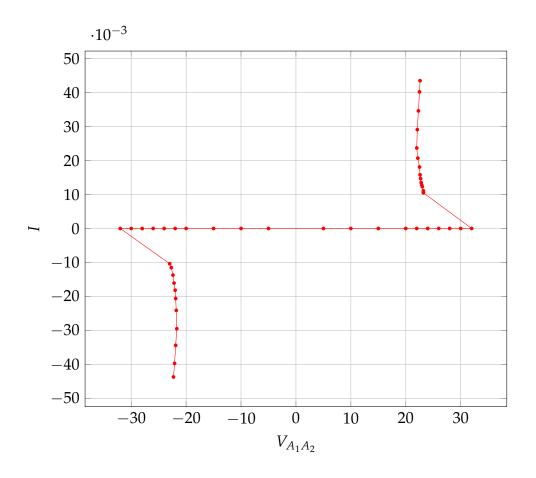


Figura 4: Curva experimental

## 4. Segunda Parte

#### 4.1. Circuito

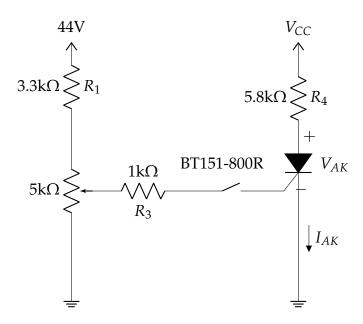


Figura 5: Circuito Segunda Parte

- 1. Armar el circuito.
- 2. Colocar la VCC = 0V.
- 3. Cerrar el interruptor Sw.
- 4. Variar el potenciómetro de forma de relevar la tabla.
- 5. Graficar los valores obtenidos y comparar la curva con la de otro componente ya estudiado.
- 6. Abrir el interruptor Sw.
- 7. Colocar un voltímetro en paralelo a la resistencia de carga (RL) y otro en paralelo al Anodo-Catodo del SCR.
- 8. Variar la VCC desde 0V a 600V en pasos de 10V controlando permanentemente lo que sucede en los voltímetros.
- 9. Finalizado el ensayo, ¿noto un cambio de comportamiento en el circuito?, ¿En qué valor de tensión?.
- 10. Desconectando las alimentaciones de tensión, ¿puede analizar el valor ohmico de la resistencia de carga (RL)?, ¿Qué sucedió?.
- 11. Colocar la VG = 0V y cerrar el interruptor Sw.

- 12. Colocar VCC = 100V.
- 13. Subir lentamente el valor de VG hasta observar un cambio importante en la IAK (Disparo del SCR). Tomar nota del valor de VG e IG que produjo ese disparo del SCR.
- 14. Manteniendo el potenciómetro en la posición donde generó el disparo abrir el interruptor Sw y analizar que sucede con la IAK.
- 15. Manteniendo el interruptor Sw abierto bajar el valor de VCC en pasos de 10V anotando el valor de IAK para cada caso. Los últimos 10V antes de llegar a cero deben disminuirse en pasos de 1V.
- 16. Volver a subir paulatinamente la VCC hasta colocarla nuevamente en 100V analizando el comportamiento que tiene la IAK
- 17. Cerrar el interruptor Sw corroborando que los valores de VG e IG sean los mismos que se relevaron en el punto 13.
- 18. Analizar que sucedió en IAK cuando se cerró el interruptor Sw.
- 19. Abrir nuevamente el interruptor Sw y volver a observar la IAK.
- 20. Desconectar las tensiones de alimentación sin mover la posición donde quedo el potenciómetro e invertir el Ánodo y Cátodo del SCR.
- 21. Volver a conectar las alimentaciones y cerrar el interruptor Sw. Analizar el comportamiento en IAK.

#### 4.3.1. Comportamiento de la compuerta

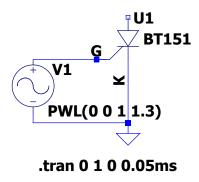


Figura 6: Circuito simulado

Fecha: 2023-11-26 Cátedra: XXXX (XRX)

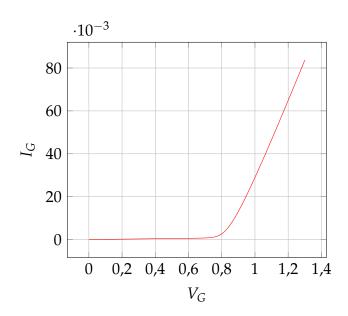


Figura 7: Simulación del comportamiento de la compuerta

### 4.3.2. Disparó por tensión

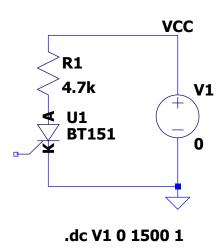


Figura 8: Circuito simulado

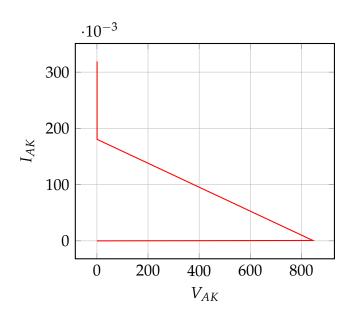
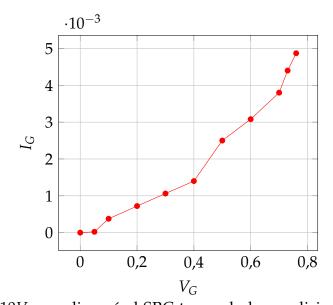


Figura 9: Simulación disparó por tensión

## 4.4. Experimental

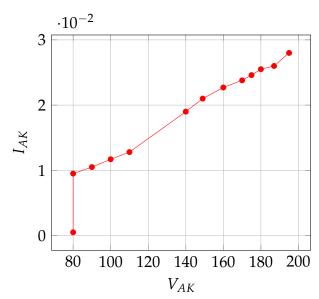
Colocando  $V_{CC} = 0V$ 

$V_G$	$I_G[mA]$
0.1	0.377
0.2	0.722
0.3	1.062
0.4	1.40
0.5	2.60
0.6	3.08
0.7	3.80
0.73	4.40



Posteriormente, se colocó  $V_{CC}=210V$  y se disparó el SRC tomando las mediciones pertinentes. Luego del disparo, se interrumpió  $I_G$  y se procedió a disminuir  $V_{CC}$  progresivamente hasta apagar el dispositivo.

$V_{CC}$	$I_{AK}[mA]$
195	28
187	26
180	25.5
175	24.6
170	23.8
160	22.7
149	21
140	19
110	12.8
100	11.7
90	10.5
80	9.5
	•



Después, apagado del SCR, se volvió a conectar la corriente de compuerta, manteniendo el potenciómetro en la posición previa. Analizando de este modo, que el SCR se encendió nuevamente.

Por último, con el potenciómetro en la posición de disparo, se invirtió la conexion anodo-catodo del SCR. Así, se logró medir una corriente de fuga inversa

$$I_{RR} = 12.5 \mu A \tag{1}$$

De esta manera, comparando las mediciones tomadas en esta última parte con las proporcionadas por el fabricante

Parámetro	Medido $@Vcc = 210V$	Datasheet			
1 arametro	Wiedido @ V CC = 210 V	TYP.	MAX		
$\overline{V_{GT}}$	1V	0.6V	1.5V		
$I_{GT}$	3.38mA	2mA	15mA		
$V_T$	l 1V	1.4V	$1.75V @I_T = 23A$		
$I_H$	9.50mA	7mA	20mA		
$I_{RR}$	12.5μΑ				

Vale la pena aclarar que, a no ser que se aclare lo contrario, las conidicones para las cuales se especificaron los valores brindados por el fabricante (datasheet) son:

- $T_j = 25C$
- $V_D = 12V$
- $I_{GT}=0.1A$
- $I_T = 0.1A$

### 5. Tercera Parte

### 5.1. Circuito

Para esta tercera parte, se trabajó con el mismo circuito que en la parte anterior.

### 5.2. Procedimiento

1. Armar el circuito.

- 2. Completar los valores de la tabla 1 fijando el valor de IG y variando el valor de VCC hasta observar el disparo del SCR. Relevar el valor de VCC, IAK y VAK en el cual se produce el disparo para cada caso
- 3. Completar los valores de la tabla 2 fijando el valor de IG y variando el valor de VCC. Relevar IAK y VAK para cada caso. Es posible que deba alterar algunos valores de resistencia dependiendo del SCR utilizado.

### 5.3. Experimental

$I_G \rightarrow$	3.3	35 mA	3.65 mA		
$V_{CC}$	$V_{AK}$	$I_{AK}[ma]$	$V_{AK}$	$I_{AK}[mA]$	
0	0	3.40	0	3.6	
1	0.60	3.50	0.6	3.62	
2	1	3.55	0.73	3.70	
3	1.60	3.57	1.09	3.90	
4	2.33	3.60	1.1	3.90	
5	2.46	3.72	1.33	4	
6	2.50	3.75	1.35	4.10	
7	2.81	3.9	1.25	4.12	
8	0.67	4.62	0.75	4.36	
9	0.69	5.60	0.79	5.30	

Cuadro 3: Mediciones obtenidas

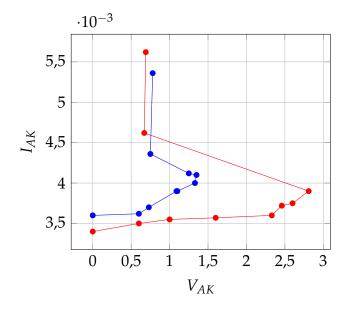


Figura 10: Curvas experimentales

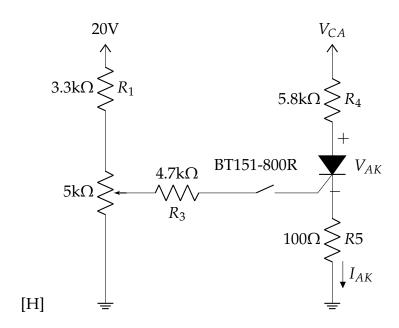


Figura 11: Circuito Cuarta Parte

### 6. Cuarta Parte

#### 6.1. Circuito

- 1. Armar el circuito.
- 2. Variar el potenciómetro de forma que VG quede a potencial de cero volts cuando conectemos la fuente de alimentación.
- 3. Colocar la tensión de alimentación alterna en 50 VCC
- 4. Aumentar lentamente la VG observando permanentemente la IG e IA. Determinar el momento donde el dispositivo se dispara.
- 5. Bajar el valor de VG a cero y observar lo que sucede con la IA.
- 6. En función de lo estudiado en el teórico apagar el SCR.
- 7. Subir ahora el valor de VCC a 100V y repetir los pasos 4, 5 y 6.
- 8. Subir ahora el valor de VCC a 150V y repetir los pasos 4, 5 y 6.
- 9. Completar la siguiente tabla de mediciones.

# 6.3. Experimental

$V_{CC} \rightarrow$	$V_{CC}$	= 50	$V_{CC}$	= 100	$V_{CC}=150$		
$V_G$	$I_G$	$I_A$	$I_G \mid I_A \mid$		$I_G$	$I_A$	
0	0	0	0	0	0	0	
0.25	0.90	0.90	0.88	0.88	0.86	0.86	
0.50	1.72	1.72	1.83	1.83	1.80	1.80	
0.75	2.64	2.64	2.60	2.60	2.58	2.58	
1	3.52	3.52	3.50	3.50	3.48	3.48	
1.40	3.52	6.56	_	-	_	-	
1.50	4.45	7.22	_	-	_	-	
1.55	4.93	7.56	_	-	_	-	
1.70	_	_	3.30	9.36	_	_	
1.70	_	_	3.77	9.86	_	-	
1.80	_	_	7.74	10.47	_	_	
1.90	_	_	_	-	_	-	
2	_	_	_	-	3.11	12	
2.10	_	_	_	-	3.40	12.60	
2.20	_	_	_	-	4.40	13.39	

Cuadro 4: Mediciones obtenidas



### 7. Quinta Parte

#### 7.1. Circuito

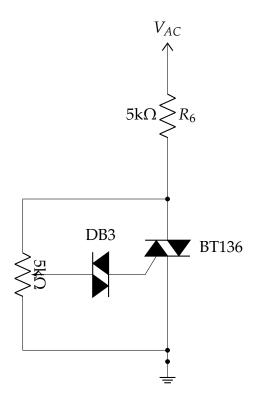


Figura 12: Circuito Quinta Parte

- 1. Armar el circuito.
- 2. Variar el potenciómetro de forma que VG quede a potencial de cero volts cuando conectemos la fuente de alimentación.
- 3. Colocar la tensión de alimentación alterna en 50 VCC
- 4. Aumentar lentamente la VG observando permanentemente la IG e IA. Determinar el momento donde el dispositivo se dispara.
- 5. Bajar el valor de VG a cero y observar lo que sucede con la IA.
- 6. En función de lo estudiado en el teórico apagar el TRIAC.
- 7. Subir ahora el valor de VCC a 100V y repetir los pasos 4, 5 y 6.
- 8. Subir ahora el valor de VCC a 150V y repetir los pasos 4, 5 y 6.
- 9. Completar la siguiente tabla de mediciones.

Figura 13: Circuito Simulado

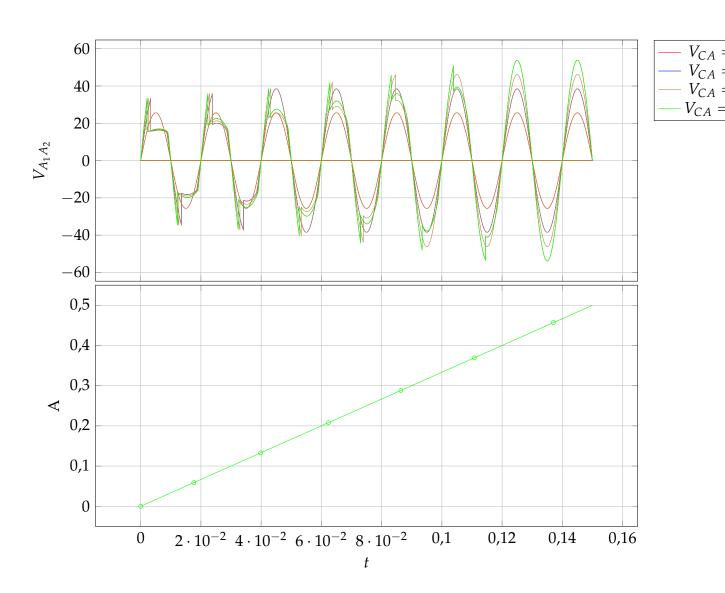


Figura 14: Resultados simulación

## 7.4. Experimental

$V_{CC} \rightarrow$	$V_{AC} = 50$		$V_{AC} = 75$		$V_{AC} = 90$		$V_{AC} = 105$	
$V_1$	$I_G[\mu A]$	$I_A[\mu A]$	$I_G[\mu A]$	$I_A[\mu A]$	$I_G[\mu A]$	$I_A[\mu A]$	$I_G[\mu A]$	$I_A[\mu A]$
0	0	0	176	10.2mA	100	15.6mA	79.8	18.8mA
5	5.10	5.10	548	7.08mA	268	12.0mA	139.7	16.09mA
10	9.80	9.80	224	3.85mA	-	_	300.2	13.44mA
15	15.10	15.10	14.9	14.9	473	8.35mA	_	_
20	20.60	20.60	20.3	20.3	20.2	20.2	_	_
23	22.80	22.80	23.1	23.1	23.1	23.1	440	9.32mA
30	_	_	30.4	30.4	30.4	30.4	30.5	30.5
34	_	_	34.6	34.6	34.6	34.6	34.9	34.9
40	_	_	_	_	40.6	40.6	40.6	40.6

Cuadro 5: Mediciones obtenidas

De esta manera los momentos en los que el triac se disparó fueron:

• Para @ $V_{CC} = 50V$ 

No se disparó

• Para @ $V_{CC} = 75V$ 

$$V_{GT} = 10V - V_{T_{\text{Diac}}} \tag{2}$$

$$I_{GT} = 188u \tag{3}$$

$$I_A = 0.25mA \tag{4}$$

■ Para @ $V_{CC} = 90V$ 

$$V_{GT} = 16.8V - V_{T_{\text{Diac}}} \tag{5}$$

$$I_{GT} = 430u \tag{6}$$

$$I_A = 8,07mA \tag{7}$$

• Para @ $V_{CC} = 105V$ 

$$V_{GT} = 24.3V - V_{T_{\text{Diac}}} \tag{8}$$

$$I_{GT} = 223u \tag{9}$$

$$I_A = 8,50mA \tag{10}$$

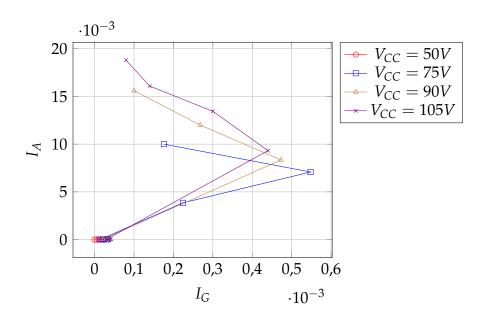


Figura 15: Curvas experimentales



### 8. Sexta Parte

## 9. Séptima Parte

#### 9.1. Circuito

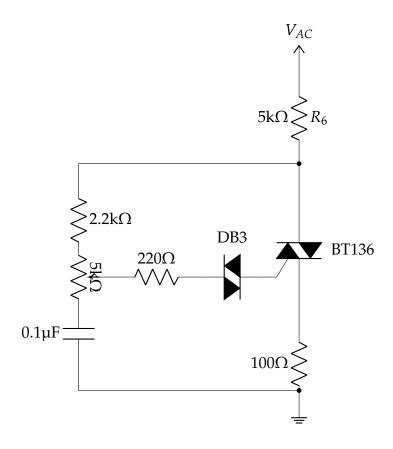


Figura 16: Circuito Séptima Parte

#### 9.2. Procedimiento

- Procedimiento
- Armar el circuito.
- Llevar el potenciómetro hacia un extremo y medir la forma de onda en RL y luego entre ambos ánodos del TRIAC.
- Colocar el potenciómetro en su posición media y medir la forma de onda en RL y luego entre ambos ánodos del TRIAC.
- Colocar el potenciómetro hacia el otro extremo y medir la forma de onda en RL y luego entre ambos ánodos del TRIAC.

Página 19 de 23

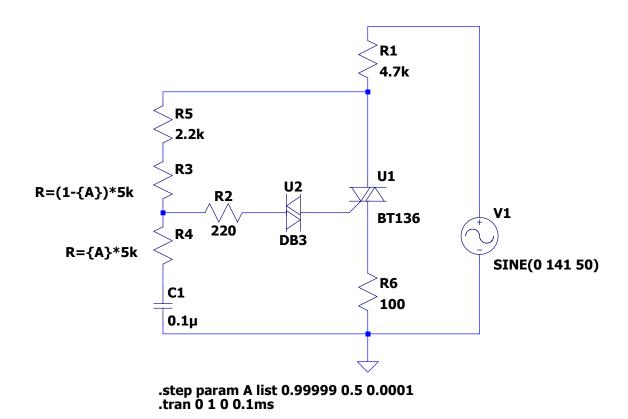


Figura 17: Circuito simulado

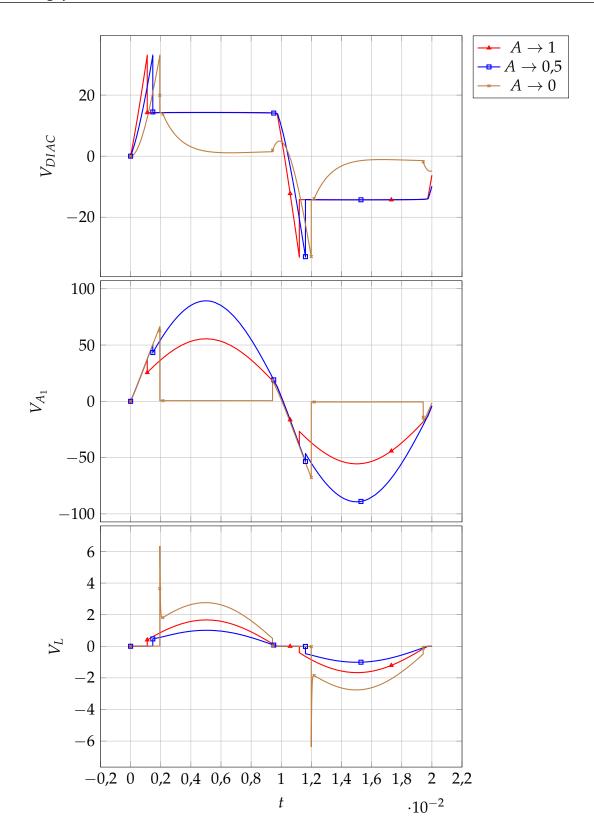


Figura 18: Resultados simulación



#### 10. Octava Parte

#### 10.1. Circuito

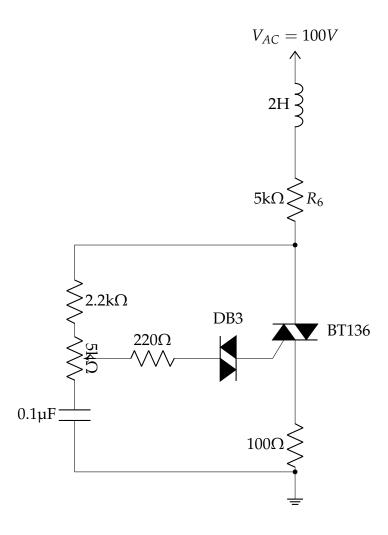
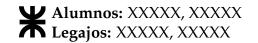
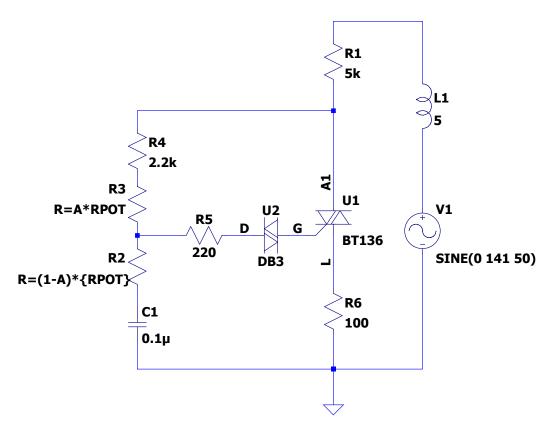


Figura 19: Circuito Octava Parte

- Armar el circuito.
- Cerrar el interruptor de forma que la parte inductiva de la carga quede cortocircuitada.
- Colocar el potenciómetro en su posición media entre ambos ánodos del TRIAC.
  Observar y graficar con detenimiento el momento donde la IH produce el apagado del TRIAC.
- Abrir el interruptor de forma que la parte inductiva de la carga quede conectada.
- Colocar el potenciómetro en su posición media entre ambos ánodos del TRIAC.
  Observar y graficar con detenimiento el momento donde la IH produce el apagado del TRIAC





.step param A LIST 0.999 0.5 0.00001

.param RPOT=10k

.tran 0 0.02 0 20u

Figura 20: Circuito simulado

#### 10.3.1. Sin inductor

Página 23 de 23

Fecha: 2023-11-26

Cátedra: XXXX (XRX)